

番号	物品名	メーカー・型式	数量	購入日	保管場所	備考	担当
1	微小変位測定装置	(株)東京精密 E-PP10B	一式	昭和51年2月4日	精密測定室3	作動せず	機械技術担当
2	デジタル静ひずみ測定器	TOYO BALDWIN 1. 本体:MS-1120B 2. スイッチボックス:MS-10C	一式	昭和58年3月11日	精密測定室3	作動せず	機械技術担当
3	切削工具動力測定装置	(株)共和電業 YA-503A	一式	昭和58年3月25日	精密測定室3	作動せず	機械技術担当
4	アナライジングレコーダ	横河電機(株) AR-3200	一式	平成元年3月30日	精密測定室3	作動せず	機械技術担当
5	三次元表面粗さ測定装置	(株)東京精密 サーフコム 575A-3DF	一式	平成2年3月26日	精密測定室3	作動せず	機械技術担当
6	レーザー測長システム	レニショー(株) MS-14	一式	平成3年12月9日	精密測定室3	作動せず	機械技術担当
7	薬品保冷库	サンヨー MPR-511型	一式	平成9年9月25日	機器室3	作動せず	食品・応用生物担当
8	遠隔操作カメラ	ソニー(株) EVI-D30	一式	平成11年3月18日	電子測定室	作動せず	機械技術担当
9	インターネット用機器	AXIS 240 CAMERA SERVER	一式	平成11年3月30日	電子測定室	作動せず	機械技術担当
10	製図台	武藤工業(株) TW-300A	一式	平成12年2月22日	精密測定室3	A1対応製図板 横スケール欠落	機械技術担当
11	非接触三次元測定装置	三鷹光器(株) NH-3N	一式	平成13年11月30日	精密測定室3	精度保証なし	機械技術担当
12	プラズマ切断機	パナソニック YP-060P F1	一式	平成21年11月25日	プロジェクト研究室	作動せず	電子・情報技術担当
13	超音波ハイドロホンプローブ	ONDA社 HGL-0200型	一式	平成22年2月23日	産業技術共同研究センター 分析測定室	作動せず	電子・情報技術担当